PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D AMERIQUE
Date of mailing: 25 November 1999 (25 11.99)	in to dapain to a negative ϕ^{H} and
International application No. PCT JP99 02360	455 van 1. v. allen 1. de vertenerale. 992386
International filing date: 30 April 1999 (30.04.99)	15 May 1998 (15.05.98)
Applicant: NAGASHIMA, Mitsunori	
1. The designated Office is hereby notified of its election in ide X in the demand filed with the international preliminary. 30 August 1999 In a notice effecting later election filed with the intern 2. The election X was was not made before the explicit only of 16 hearts a from the country of Rule 32 2nb.	Examining Authority in 0 (30.08.99) at unal Bureau th

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))



From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

FUKAMI, Hisao Sumitomo Bank Minamimori-machi Building 1-29, Minamimori-machi 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0054 JAPON

Date of mailing (day/month/year) 04 June 1999 (04.06.99)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 998386	International application No. PCT/JP99/02360

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

ROHM CO., LTD. (for all designated States except US)

NAGASHIMA, Mitsunori (for US)

International filing date

30 April 1999 (30.04.99)

Priority date(s) claimed

15 May 1998 (15.05.98)

Date of receipt of the record copy by the International Bureau

21 May 1999 (21.05.99)

by the international boreau

List of designated Offices

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

National : CN, KR, US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

X I

time limits for entry into the national phase

X

confirmation of precautionary designations

X

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

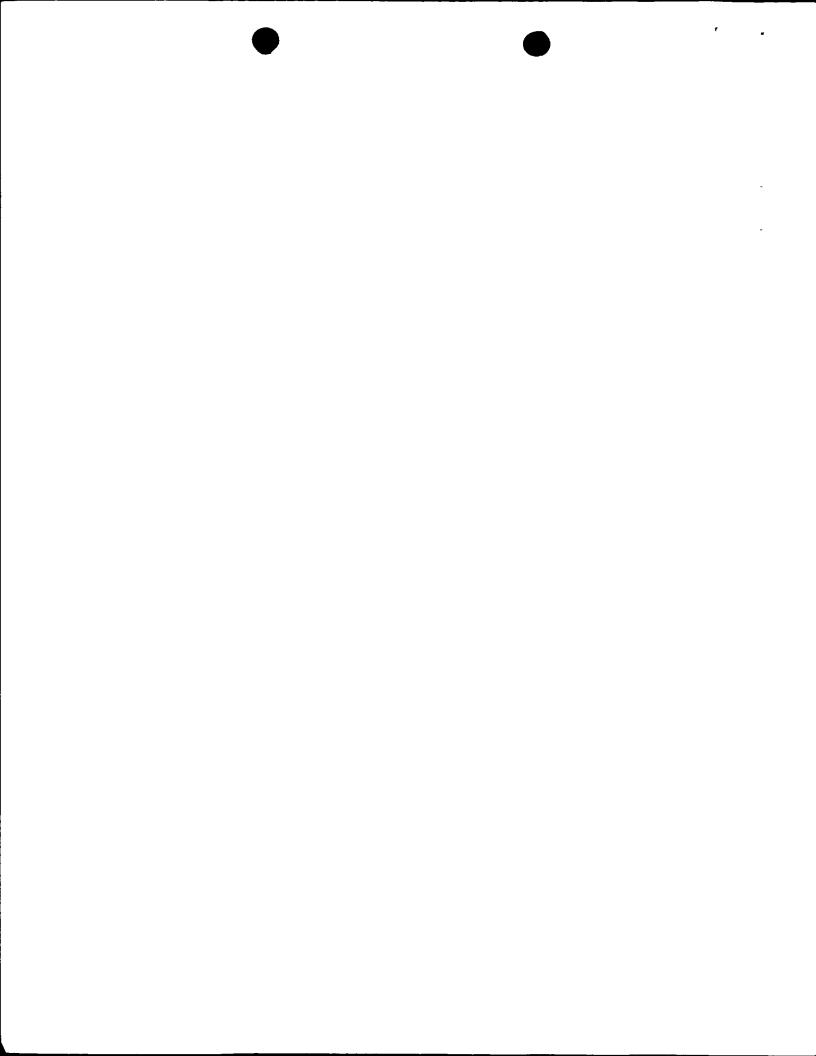
Authorized officer:

Susumu Kubo

W

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38





NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

JAPON

FUKAMI, Hisao Sumitomo Bank Minamimori-machi Building 1-29, Minamimori-machi 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0054

Date of mailing (day/month/year) 01 July 1999 (01.07.99)	JAPON
Applicant's or agent's file reference 998386	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP99/02360	International filing date (day/month/year) 30 April 1999 (30.04.99)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 15 May 1998 (15.05.98)

- ROHM CO., LTD. et al
- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date

Priority application No.

Country or regional Office or PCT receiving Office

Date of receipt of priority document

15 May 1998 (15.05.98)

10/133248

JP

25 June 1999 (25.06.99)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

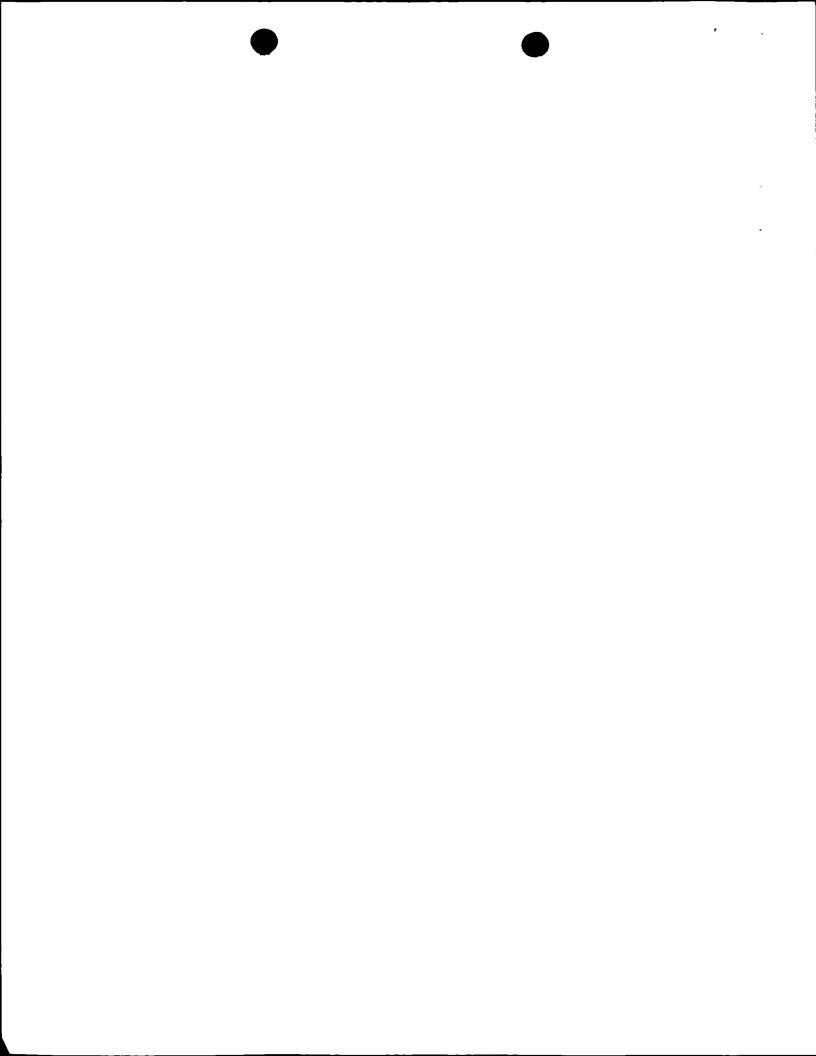
Authorized officer

Carlos Naranjo

AW

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38





NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

FUKAMI, Hisao
Sumitomo Bank Minamimori-machi
Building
1-29, Minamimori-machi 2-chome
Kita-ku
Osaka-shi
Osaka 530-0054

Date of mailing (day/month/year)	
25 November 1999 (25.11.99)	
	_

Applicant's or agent's file reference 998386

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP99/02360

International filing date (day/month/year) 30 April 1999 (30.04.99)

JAPON

Priority date (day/month/year) 15 May 1998 (15.05.98)

Applicant

ROHM CO., LTD. et al

 Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

CN, EP, KR, US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

None

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 25 November 1999 (25.11.99) under No. WO 99/60828

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

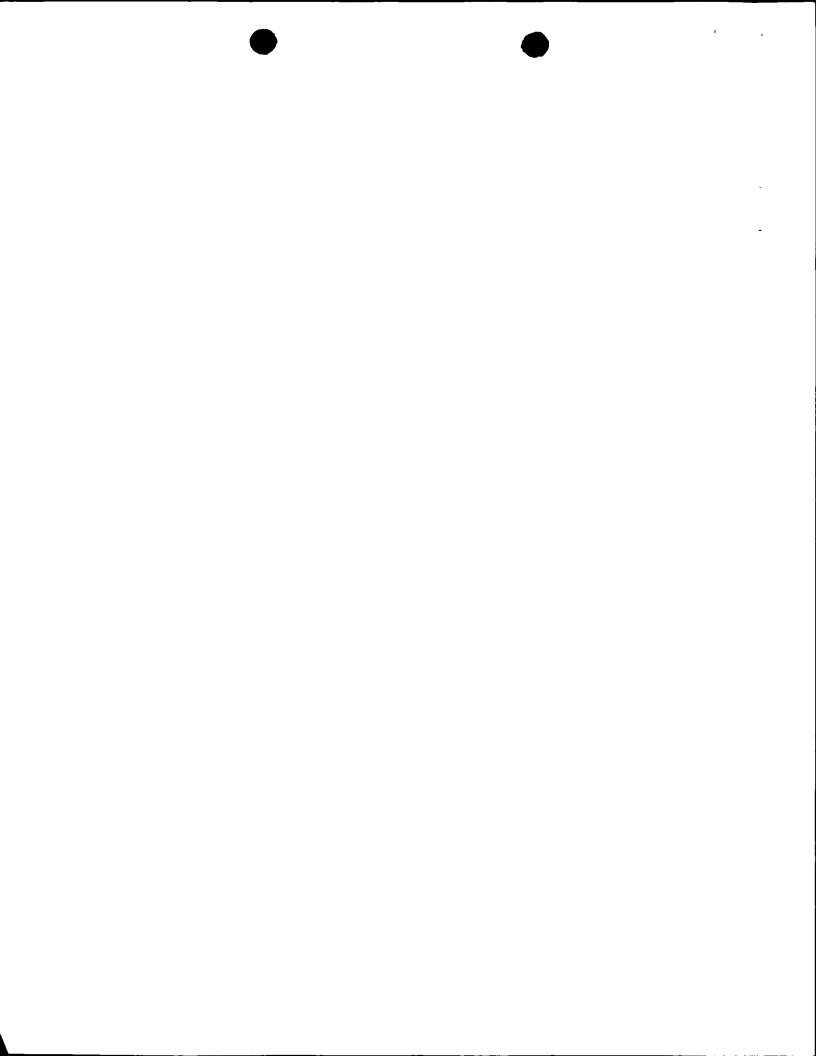
For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/308 (July 1996)





INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

JAPON

FUKAMI, Hisao Sumitomo Bank Minamimori-machi Building 1-29, Minamimori-machi 2-chome

Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0054

Date of mailing (day/month/year)

25 November 1999 (25.11.99)

Applicant's or agent's file reference

998386

IMPORTANT INFORMATION

International application No. PCT/JP99/02360

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

30 April 1999 (30.04.99)

15 May 1998 (15.05.98)

Applicant

ROHM CO., LTD. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE National : CN, KR, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

None

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38



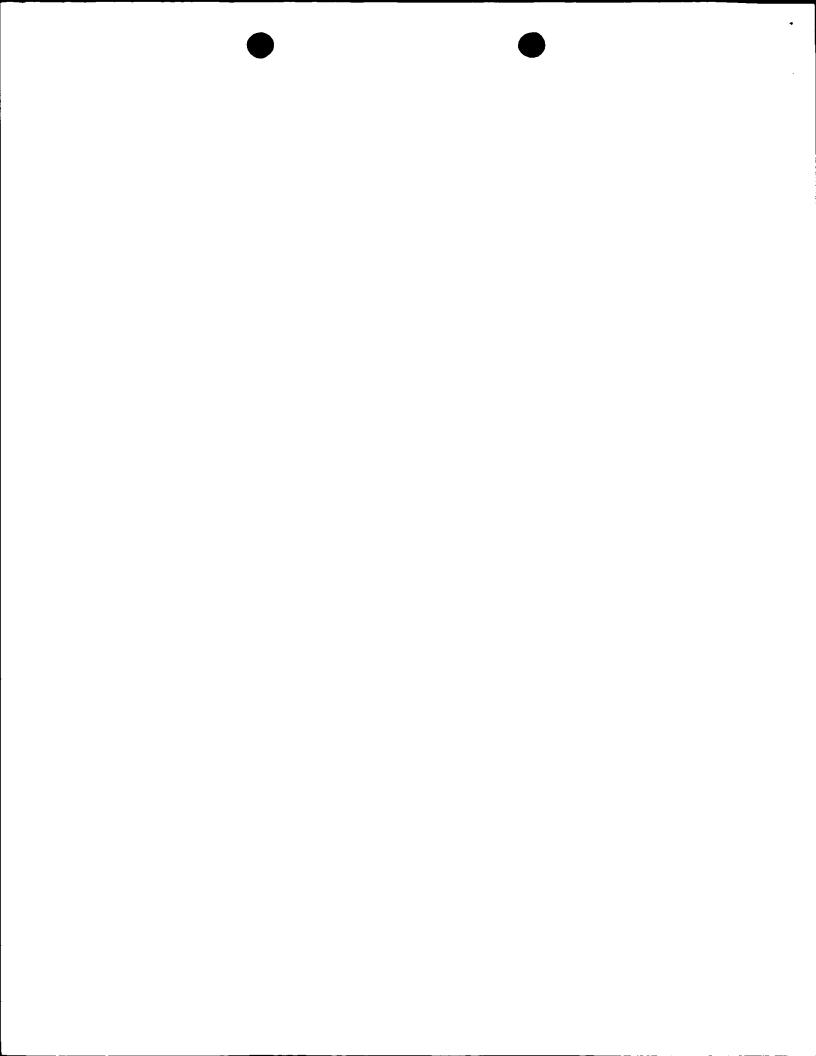


INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference		SeeNotificati	onofTransmittalofInternational Preliminary		
998386 FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No.	International filing date (day/n		Priority date (day month year)		
PCT/JP99/02360 30 April 1999 (30.04.99) 15 May 1998 (15.05.98)					
International Patent Classification (IPC) or n H05K 1/18	national classification and IPC				
Applicant	ROHM CO., LT	D.			
and is transmitted to the applicant ac	ccording to Article 36.		ational Preliminary Examining Authority		
This report is also accompan amended and are the basis fo	2. This REPORT consists of a total of3 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a to	otal of sheets.				
3. This report contains indications rela	iting to the following items:				
Basis of the report	Basis of the report				
II Priority					
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty	, inventive step	o and industrial applicability		
IV Lack of unity of inv	ention				
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with regard actions supporting such statement	to novelty, inv t	entive step or industrial applicability;		
VI Certain documents of	cited				
VII Certain defects in th	ne international application				
VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand	. Date of	completion of	this report		
30 August 1999 (30.0)	8.99)	10 M	May 2000 (10.05.2000)		
Name and mailing address of the IPEA/JP	Author	ized officer			
Facsimile No.	Telepho	one No.			

Translation

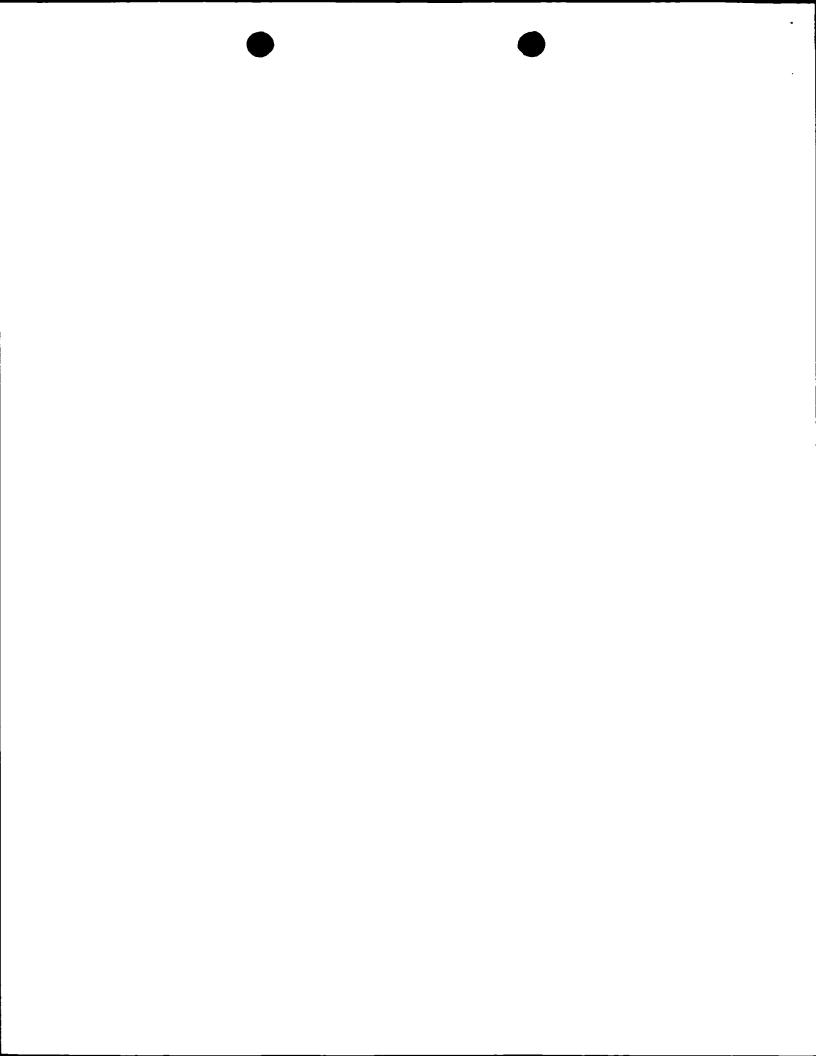


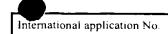


International application No.

PCT/JP99/02360

I. Basis of the r	eport
1. With regard t	to the elements of the international application:*
the into	ernational application as originally filed
the des	scription:
pages	. as originally filed
pages	. filed with the demand
pages	, filed with the letter of
the cla	
pages	, as amended (together with any statement under Article 19
pages	
pages pages	, filed with the demand , filed with the letter of
pages	, fried with the letter of
the dra	awings:
pages	, as originally filed
pages	filed with the demand
pages	, filed with the letter of
the seque	ence listing part of the description:
pages	, as originally filed
pages	, filed with the demand
pages	, filed with the letter of
These elemer the lan	which is: Inguage of a translation of the international application (under Rule 48.3(b)). Inguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
or 55.3	nguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/3). It to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international
preliminary e	examination was carried out on the basis of the sequence listing:
	ned in the international application in written form.
	ogether with the international application in computer readable form.
	hed subsequently to this Authority in written form.
1 =	hed subsequently to this Authority in computer readable form.
interna	tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the ational application as filed has been furnished.
	tatement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has jurnished.
4. The ar	mendments have resulted in the cancellation of:
	the description, pages
	the claims, Nos.
	the drawings, sheets/fig
	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to it as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
	nent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.





PCT/JP99/02360

itement			
Novelty (N)	Claims	1-4	YE
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YE
	Claims	1-4	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-4	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

CONCERNING CLAIMS 1-4

The subject matter of claims 1-4 appears to lack an inventive step on account of document 1 [JP, 2-265141, A (TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION), 29 October 1990 (29.10.90)] cited in the ISR, document 2 [Microfilm of the specification and drawings annexed to the written application of Japanese Utility Model Application No. 162072/1977 (Laid-open No. 86631/1979) (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.), 19 June 1979 (19.06.79)] cited in the ISR, document 3 [JP, 42-17218, Y1 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.), 4 October 1967 (04.10.67)] cited in the ISR, and document 4 [JP, 7-336876, A (YUSHIN CO., LTD.), 22 December 1995 (22.12.95)] cited in the ISR.

Document 1 discloses a structure for mounting a temperature-sensitive fuse on a circuit board provided with electronic components attached to a circuit board and straddling a temperature-sensitive fuse, forming a circuit and electrically connecting a temperature-sensitive fuse via a through hole, and using a temperature-sensitive fuse with a built-in rod-shaped glass tube fuse.

Document 2 and document 3 disclose installing a temperature-sensitive fuse by inserting it into a penetrating hole in a circuit board.

Document 4 discloses using silicone resin as the thermally conductive insulating member filling the depression housing a temperature-sensitive fuse that interrupts a circuit in response to the temperature of an electronic component, and forming a circuit and electrically connecting a temperature-sensitive fuse via a through hole.



e P



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 998386	今後の手続きにつ	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP99/02360	国際出願日(日.月.年)	30.04.99	優先日 (日.月.年)	15.05.98	
出願人(氏名又は名称)	ם	ローム株式会社			
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され		川第41条(PCT18	条)の規定に従い	出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部で3	ぺージである。				
□ この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも称	系付されている。 			
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 □ この国際調査機関に提出さ				った。	
b. この国際出願は、ヌクレオチ □ この国際出願に含まれる書		列を含んでおり、次の	配列表に基づき国際	祭調査を行った。	
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブル	ディスクによる配列表	長		
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書	面による配列表			
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出されたフ	レキシブルディスクに	こよる配列表		
□ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。				事項を含まない旨の陳述	
■ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシ	ブルディスクによる酢	己列表に記録した配	列が同一である旨の陳述	
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第1相	闡参照)。			
3. 第明の単一性が欠如して	ハる(第Ⅱ欄参照)	•			
4. 発明の名称は X 出	頽人が提出したも の	のを承認する。			
□ 次	こ示すように国際説	関査機関が作成した。			
5. 要約は 💢 出	 顔人が提出したも <i>の</i>	のを承認する			
			m	No o(I)) 호텔수드 N	
国	祭調査機関が作成し		国際調査報告の発	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ	
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>1C</u> 図とする。X 出		りである。	□ なし	•	
出	願人は図を示さなか	かった。			
本	図は発明の特徴を-	-屠よく表している。			



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分	類	(I	PC))
----------------------	---	-----	-----	---

Int. Cl 4 H05K 1/18

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl 4 H05K 1/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926 - 1996

日本国公開実用新案公報

1971-1999

日本国登録実用新案公報

1994-1999

日本国実用新案登録公報 1996-1999

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	J P, 2-265141 , A(東芝ライテック株式会社), 29.10月.1990(29.10.90),第4図,第5図 (ファミリーなし)	1 - 4
Y	日本国実用新案登録出願52-162072号(日本国実用新案登録出願公 閉54-86631 号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(松下電器産業株式会社),19.6月.1979(19.06.79),第1図(ファミリーなし)	1-4

区欄の続きにも文献が列挙されている。

[| パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。 もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「丁」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.08.99

国際調査報告の発送日

10.08.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 亀ヶ谷 明久

3 S 9 2 6 4

電話番号 03-3581-1101 内線 3390





国際出願番号 PCT/JP99/02360

	(当为), 即 正 和 口		
	関連すると認められる文献		gelde 1
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは	その関連する筋所の表示	関連する 請求の範囲の番号
カテコリーネ	が用文献名 及び一部の面別が製座するととは	、「の別座する個別の状外	明パック配団の番号
Y	JP, 42-17218, Y1 (三洋電機相4.10月.1967 (04.10.67) (ファミリーなし)	株式会社),) , 第 2 図	1 – 4
Y	JP, 7-336876, A (株式会社ユー 22. 12月. 1995 (22. 12. 99 (ファミリーなし)	ーシン), 5), 【0015】欄	1 – 4
A	JP, 2-162700, A (東芝ライティ 22. 6月. 1990 (22. 06. 90)	ック株式会社), (ファミリーなし)	1 – 4
	·	•	
			-
		·	







世界知的所有権機関 務局 際





特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 H05K 1/18

A1

(11) 国際公開番号

WO99/60828

(43) 国際公開日

1999年11月25日(25.11.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/02360

(22) 国際出願日

1999年4月30日(30.04.99)

(30) 優先権データ

特願平10/133248

1998年5月15日(15.05.98)

Л

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

ローム株式会社(ROHM CO., LTD.)[JP/JP]

〒615-8585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 Kyoto, (JP)

(72) 発明者;および

[75] 発明者/出願人(米国についてのみ)

永島光典(NAGASHIMA, Mitsunori)[JP/JP]

〒615-8585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

ローム株式会社内 Kyoto, (JP)

(74) 代理人

深見久郎, 外(FUKAMI, Hisao et al.)

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号

住友銀行南森町ビル Osaka, (JP)

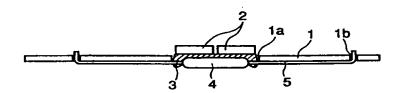
CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, (81) 指定国 DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

MOUNTING STRUCTURE FOR TEMPERATURE-SENSITIVE FUSE ON CIRCUIT BOARD (54)Title:

回路基板への温度ヒューズの実装構造 (54)発明の名称



(57) Abstract

Electronic parts are mounted on a circuit board (1) on which interconnection patterns are formed. Of those parts, particular field-effect transistors (FET) (2) that are likely to become hot are adjacent to a temperature-sensitive fuse (4) that breaks a circuit when the temperature of the electronic part rises. The circuit board (1) includes A through hole (1a) in the area where the FETs (2) are mounted. The FETs (2) are laid over the through hole (1a) on the front side of the circuit board (1). The temperature-sensitive fuse (4) is partially inserted in the through hole (1a) on the backside of the FETs (2), which is filled with heat-conducting resin (3) such as silicone. This circuit board can be thin, including parts mounted on it, without using a thinner board. Therefore, such a board with a temperature-sensitive fuse can be used in notebook computers that usually have only a limited space. This circuit board also provides a mounting structure for a temperature-sensitive fuse that is sensitive to the temperature of parts to break circuits if abnormal temperature is detected.

配線パターンが形成された基板1の表面に組込まれる電子部品のうち、発熱し やすい特定の電子部品(FET)2の近傍に、その電子部品の温度が上昇したと きに回路を遮断する温度ヒューズ4が設けられている。このFET2が設けられ ている部分の基板1には貫通孔1aが設けられている。FET2がその貫通孔1 aを跨いで基板1の表面側に取付けられている。FET2の裏面側には、たとえ ばシリコーン樹脂などの熱伝導性樹脂3を介して温度ヒューズ4の一部が貫通孔 1a内に入り込むように取付けられている。これにより、基板を薄くすることな く、実装された部品の表面までの厚さを薄くし、たとえばノートパソコンなどの 非常に狭い空間に収納する回路基板へ温度ヒューズを実装でき、かつ、温度上昇・ しやすい部品の温度を敏感に認識して異常時に回路を確実に遮断することができ る回路基板への温度ヒューズの実装構造が得られる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

アラブ首長国連邦 アルバメニア アルメニアア オーストラリア オーストラリジャン オーズバルバドー バルバドー ブルギー・ファン ブルガリア AATUAA BBEFG B J B R B Y AFGH-MNRUYZE コンコー スイス コートジボアール カメルーン 中国 コスタ・リカ コキナン・バスコ キブェッツ ナインマーク

ドミニカ エストニア スペイン フィンフンド フランス FR ガポン GGGGGGGGGHHIIIN ガ英ググガガギギギクハイアイイアイ日 ポ国レルーンニニリロンンイスンイタ本 デン・ナジナピアアシアガドルラドスリー ダア ア・セチリネラエ ラアビ アーシンル ンド アド ド ISTPEGE 日本 ケニア キルギスタン

北朝鮮

健国

K R

カザフスタン セントルシア リヒテンシュタイン スリ・ランカ リベリア LLLLLLLL MA MC M L MN MWXELOZLT NNNNPP

SSSSSTTTTTTTTUUUUVYZZ セネガル スワジランド チャード -タジキスタン タンザニア トルクメニスタン トルコ

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

の書類記号 9	98386	「			
国際出願番号 PCT/JP99/0	1 *	国際出願日 日. 月. 年) 3	0.04.99	優先日 (日.月.年)	15.05.98
国際特許分類(IPC	:)	Int. Cl ⁷ HO	5K 1/18		
出願人(氏名又は名利	ローム株式:	会社			
2. この国際予備審 この国際予 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	機関が作成したこの国際 手査報告は、この表紙を ・備審査報告には、附属 してした訂正を含む明 利用70.16及びPCT実 は、全部で	で含めて全部で 「書類、つまり補」 日細書、請求の範囲 施細則第607号	3 Eされて、この報告 相及び/又は図面も 参照)	ページからなる。 皆の基礎とされた及び	規定に従い送付する。 び/又はこの国際予備審
I ・ 国際 II	性、進歩性又は産業上の の単一性の欠如	の利用可能性につ			解、それを裏付けるため
国際予備審査の請求書	rを受理した日 30.08.99		国際予備審査報告	告を作成した日 10.05	. 00

特許庁審査官(権限のある職員)

中川 隆司

電話番号 03-3581-1101

2921

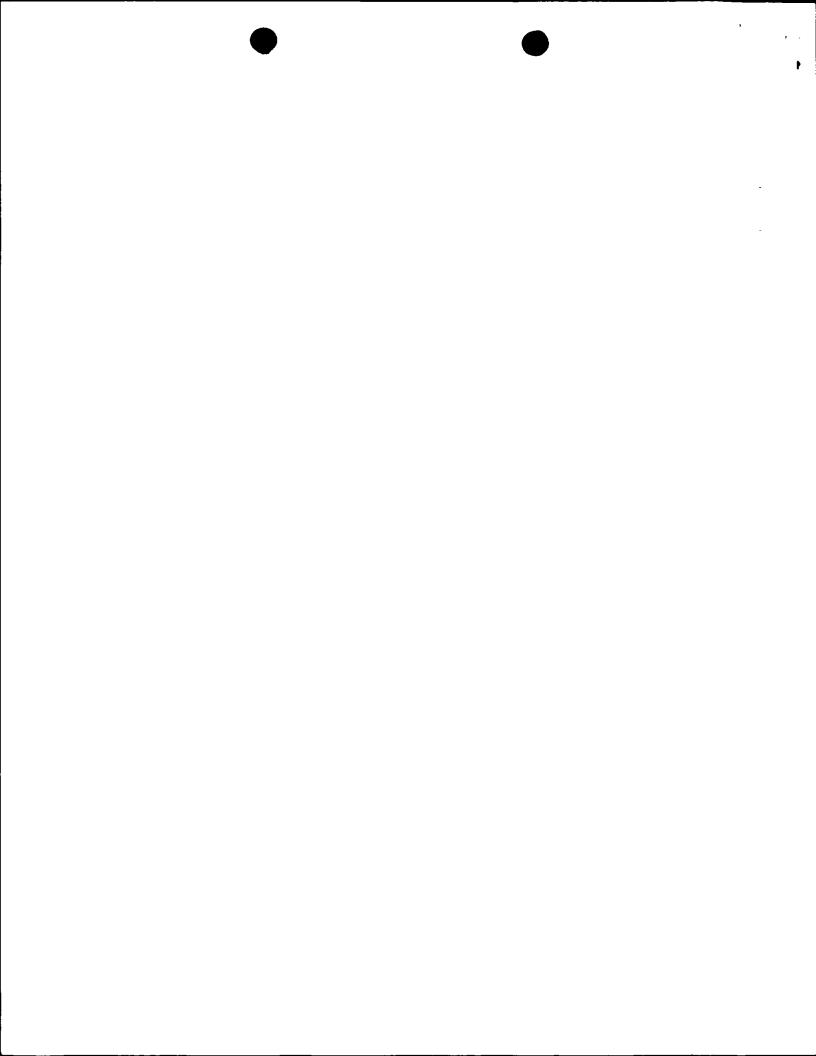
3 3 9 1

3 S

日本国特許庁 (IPEA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

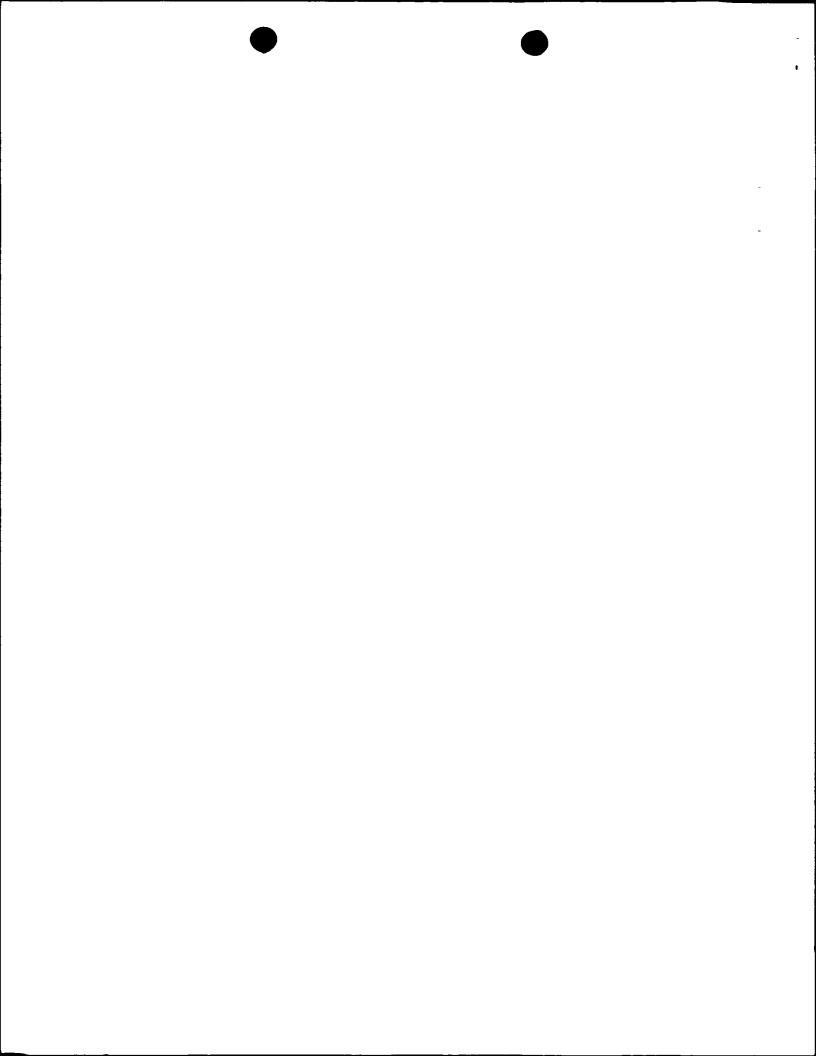
名称及びあて先



国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP99/02360

Ι. [3	国際予備審査報	は告の基礎		
Få		提出された差し替え用紙は、		れた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
\times	出願時の国際	送出願書類		
	明細書 明細書 明細書	第		出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第	項、 項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	图面 图面 图面	第		出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と非に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列			出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	記の書類は、 国際調査(Fの言語は、下記に示す場合。 下記の言語である		వ _.
3. 3	国際予備等	審査のために提出されたPC	(工規則55.2また	:は55.3にいう翻訳文の言語 おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	この国際(出願後に、 出願後に、 出願後に 書の提出;	提出した書面による配列表が があった る配列表に記載した配列とフ	・シブルディスク (調査) 機関に提 (調査) 機関に提 (引動時における)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. #	削圧により、下 明細書 請求の範囲 図面	記の書類が削除された。 第 第 図面の第	項	シンズ
5.	れるので、そ		として作成した。	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら (PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 告に孫付する。)





国際出願番号 PCT/JP99/02360

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用 文献及び説明	J能性についての 法第12条 	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、 	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1 – 4		
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1 - 4	·····	
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1 – 4		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

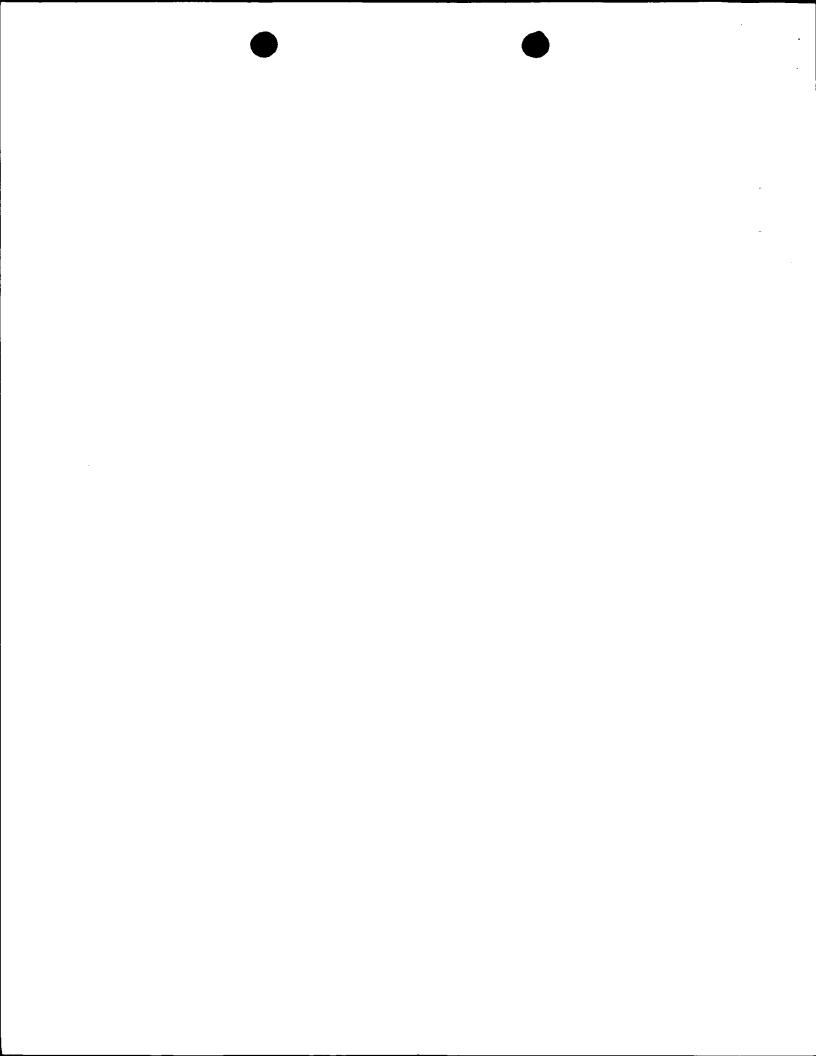
請求の範囲1-4

請求の範囲1-4は、国際調査報告で引用された文献1(JP,2-2651/41,A(東芝ライテック株式会社),29.10月.1990(29.10.90))、国際調査報告で引用された文献2(日本国実用新案登録出願52-162072号(日本国実用新案登録出願公開54-86631号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(松下電器産業株式会社),19.6月.1979(19.06.79))、国際調査報告で引用された文献3(JP,42-17218,Y1(三洋電機株式会社),4.10月.1967(04.10.67))、及び国際調査報告で引用された文献4(JP,7-367)、及び国際調査報告で引用された文献4(JP,7-368)。

文献1には、温度ヒューズを跨いで回路基板に取り付けられた電子部品を備えた回路基板への温度ヒューズの実装構造、温度ヒューズをスルーホールを介して回路と電気的に接続すること、及び棒状のガラス管ヒューズを内蔵した温度ヒューズを用いることが記載されている。

文献2及び文献3には、温度ヒュースを回路基板の貫通孔内に入り込むように設けることが記載されている。

文献4には、電子部品の温度に反応して回路を遮断する温度ヒューズが収容される凹部に熱伝導性の絶縁部材であるシリコーン樹脂を充填すること、及び温度ヒューズをスルーホールを介して回路と電気的に接続することが記載されている。



PATENT COOPERATION TREATY

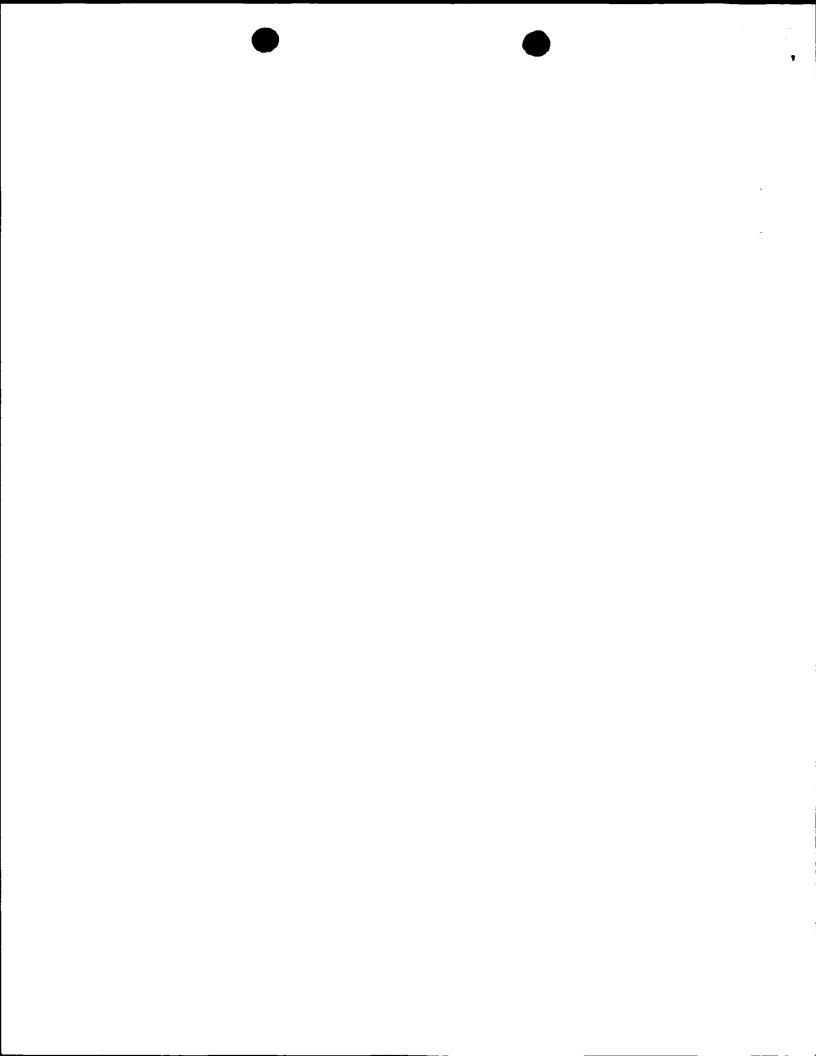
PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference			in affirmational Proliminan	
998386	FOR FURTHER ACTION		ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No.	International filing date (day/r	nonth/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/JP99/02360	30 April 1999 (30.0)4.99)	15 May 1998 (15.05.98)	
International Patent Classification (IPC) or n H05K 1/18	national classification and IPC			
Applicant	ROHM CO., LT	D.		
and is transmitted to the applicant at 2. This REPORT consists of a total of	ccording to Article 36. Sheets, including	ng this cover s		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a to	otal of sheets.			
3. This report contains indications rela	iting to the following items:			
Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment	of opinion with regard to novelt	y, inventive ste	ep and industrial applicability	
IV Lack of unity of inv	rention			
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
VI Certain documents of	cited			
VII Certain defects in th	ne international application			
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	Date o	f completion o	f this report	
30 August 1999 (30.0	8.99)	10 May 2000 (10.05.2000)		
Name and mailing address of the IPEA/JP	Author	Authorized officer		
Facsimile No.	Teleph	Telephone No.		

Translation

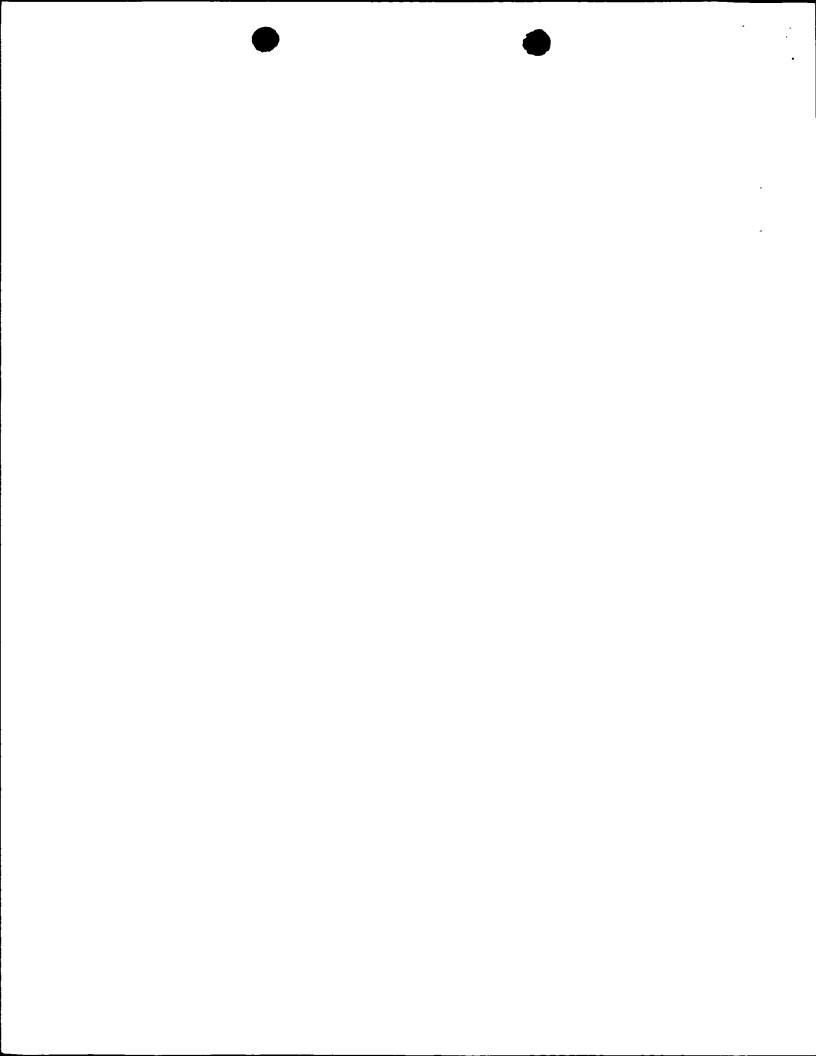




International application No.

PCT/JP99/02360

I.	Basis	of the re	eport	
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*	
	$[\times]$	the inte	emational application as originally filed	
		the des	scription:	
		pages		, as originally filed
		pages		61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		pages		, filed with the letter of
		the clai	iims:	
	_	pages		, as originally filed
		pages		, as amended (together with any statement under Article 19
		pages		, filed with the demand
		pages		, filed with the letter of
		the dra	awings:	
	LJ	pages	_	as originally filed
		pages		, as originally filed , filed with the demand
		pages		, filed with the letter of
				Thed with the letter of
	t	•	ence listing part of the description:	
		pages		, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	,	filed with the letter of
2.	the ir	nternation e elemen the lang the lang	onal application was filed, unless otherwise indicated unc ints were available or furnished to this Authority in the for inguage of a translation furnished for the purposes of inte inguage of publication of the international application (un inguage of the translation furnished for the purposes of	ollowing language which is: rnational search (under Rule 23.1(b)).
3.			to any nucleotide and/or amino acid sequence examination was carried out on the basis of the sequence	disclosed in the international application, the international listing:
		contair	ned in the international application in written form.	
į		filed to	ogether with the international application in computer re-	adable form.
		furnish	hed subsequently to this Authority in written form.	
		furnish	hed subsequently to this Authority in computer readable	form.
			tatement that the subsequently furnished written secational application as filed has been furnished.	quence listing does not go beyond the disclosure in the
			tatement that the information recorded in computer re furnished.	eadable form is identical to the written sequence listing has
4.		The arr	nendments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
		\equiv	the claims, Nos.	
		_	the drawings, sheets/fig	
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendmen	nts had not been made, since they have been considered to go
		beyond	the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental	Box (Rule 70.2(c)).**
		is report		e in response to an invitation under Article 14 are referred to report since they do not contain amendments (Rule 70.16
			ent sheet containing such amendments must be referred	to under item 1 and annexed to this report.





International application No.

PCT/JP99/02360

1. Statement					
Novelty (N)	Claims	1-4	YES		
	Claims		NO NO		
Inventive step (IS)	Claims		YES		
	Claims	1-4	NO		
Industrial applicability (IA)	Claims	1-4	YES		
	Claims		NO		

2. Citations and explanations

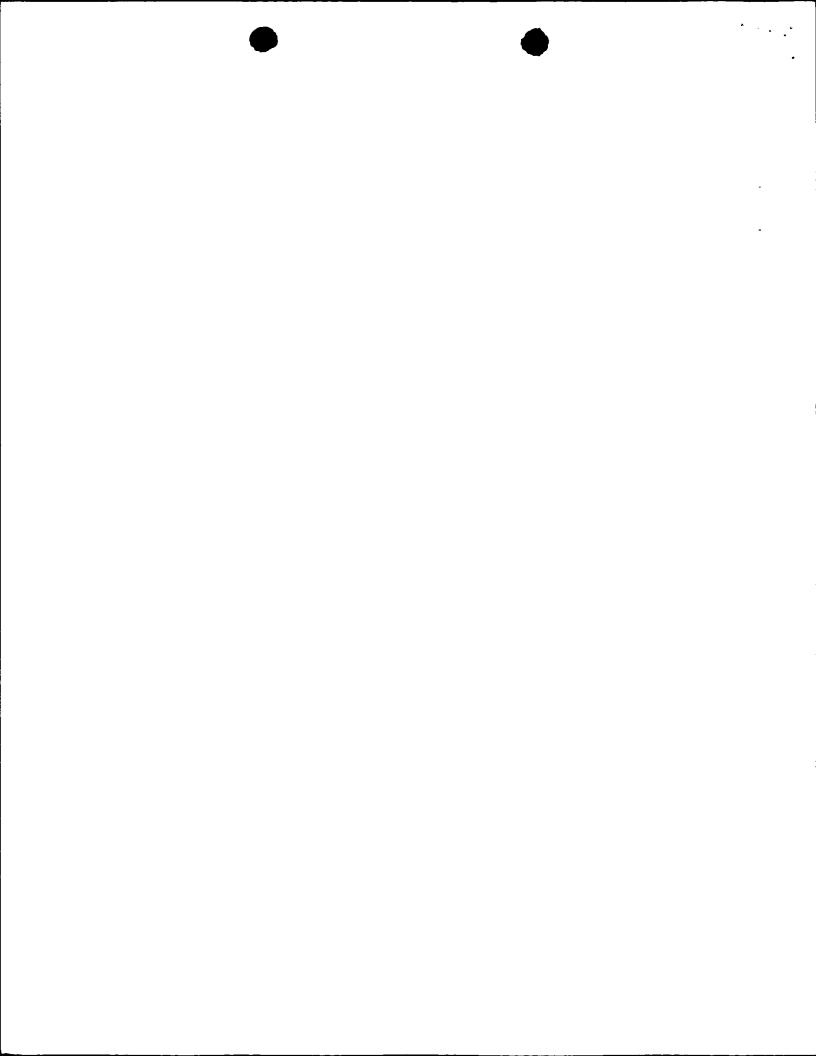
CONCERNING CLAIMS 1-4

The subject matter of claims 1-4 appears to lack an inventive step on account of document 1 [JP, 2-265141, A (TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION), 29 October 1990 (29.10.90)] cited in the ISR, document 2 [Microfilm of the specification and drawings annexed to the written application of Japanese Utility Model Application No. 162072/1977 (Laid-open No. 86631/1979) (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.), 19 June 1979 (19.06.79)] cited in the ISR, document 3 [JP, 42-17218, Y1 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.), 4 October 1967 (04.10.67)] cited in the ISR, and document 4 [JP, 7-336876, A (YUSHIN CO., LTD.), 22 December 1995 (22.12.95)] cited in the ISR.

Document 1 discloses a structure for mounting a temperature-sensitive fuse on a circuit board provided with electronic components attached to a circuit board and straddling a temperature-sensitive fuse, forming a circuit and electrically connecting a temperature-sensitive fuse via a through hole, and using a temperature-sensitive fuse with a built-in rod-shaped glass tube fuse.

Document 2 and document 3 disclose installing a temperature-sensitive fuse by inserting it into a penetrating hole in a circuit board.

Document 4 discloses using silicone resin as the thermally conductive insulating member filling the depression housing a temperature-sensitive fuse that interrupts a circuit in response to the temperature of an electronic component, and forming a circuit and electrically connecting a temperature-sensitive fuse via a through hole.



PCT 4

世界知的所有権機関国 際 事 務 局

DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

JP

(51) 国際特許分類6 H05K 1/18

A1

(11) 国際公開番号

WO99/60828

(43) 国際公開日

(81) 指定国

1999年11月25日(25.11.99)

CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE,

(21) 国際出願番号

РСТ/ЛР99/02360

(22) 国際出願日

1999年4月30日(30.04.99)

(30) 優先権データ

特願平10/133248

1998年5月15日(15.05.98)

添付公開書類 国際調

国際調査報告書

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

ローム株式会社(ROHM CO., LTD.)[JP/JP]

〒615-8585 卓都府京都市右京区西院溝崎町21番地 Kyoto, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

永島光典(NAGASHIMA, Mitsunori)[JP/JP]

〒615-8585 卓都府京都市右京区西院溝崎町21番地

ローム株式会社内 Kyoto, (JP)

(74) 代理人

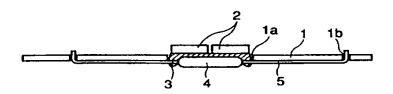
深見久郎, 外(FUKAMI, Hisao et al.)

〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目1番29号

住友銀行南森町ビル Osaka, (JP)

(54)Title: MOUNTING STRUCTURE FOR TEMPERATURE-SENSITIVE FUSE ON CIRCUIT BOARD

(54)発明の名称 回路基板への温度ビューズの実装構造



(57) Abstract

Electronic parts are mounted on a circuit board (1) on which interconnection patterns are formed. Of those parts, particular field-effect transistors (FET) (2) that are likely to become hot are adjacent to a temperature-sensitive fuse (4) that breaks a circuit when the temperature of the electronic part rises. The circuit board (1) includes A through hole (1a) in the area where the FETs (2) are mounted. The FETs (2) are laid over the through hole (1a) on the front side of the circuit board (1). The temperature-sensitive fuse (4) is partially inserted in the through hole (1a) on the backside of the FETs (2), which is filled with heat-conducting resin (3) such as silicone. This circuit board can be thin, including parts mounted on it, without using a thinner board. Therefore, such a board with a temperature-sensitive fuse can be used in notebook computers that usually have only a limited space. This circuit board also provides a mounting structure for a temperature-sensitive fuse that is sensitive to the temperature of parts to break circuits if abnormal temperature is detected.

(57)要約

配線パターンが形成された基板1の表面に組込まれる電子部品のうち、発熱したすい特定の電子部品(FET)2の近傍に、その電子部品の温度が上昇したときに回路を遮断する温度ヒューズ4が設けられている。このFET2が設けられている部分の基板1には貫通孔1aが設けられている。FET2がその貫通孔1aを跨いで基板1の表面側に取付けられている。FET2がその貫通孔1aを跨いで基板1の表面側に取付けられている。FET2の裏面側には、たとえばシリコーン樹脂などの熱伝導性樹脂3を介して温度ヒューズ4の一部が貫通孔1a内に入り込むように取付けられている。これにより、基板を薄くすることなく、実装された部品の表面までの厚さを薄くし、たとえばノートパソコンなどの非常に狭い空間に収納する回路基板へ温度ヒュースを実装でき、かつ、温度上昇しやすい部品の温度を敏感に認識して異常時に回路を確実に遮断することができる回路基板への温度ヒューズの実装構造が得られる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

KR

健国

明細書

回路基板への温度ヒューズの実装構造

5 技術分野

10

15

20

25

本発明は、回路基板への温度ヒューズの実装構造に関し、たとえばノートパソコンなどの電池ボックスに内蔵される回路基板のように、狭い空間に配置される基板に、アキシャルタイプの温度ヒューズをマウントする回路基板への温度ヒューズの実装構造に関し、さらに詳しては、温度上昇する部品の温度を敏感に検知するように温度ヒューズが取付けられるとともに、実装品を含めた基板の厚さを薄くすることができる回路基板への温度ヒューズの実装構造に関するものである。

背景技術

フートパソコンの電池ホックスには、たとえば図2に示されるように、樹脂ケース21内の電池収納部22にリチウムイオン電池などの充電式二次電池が収納される。二次電池の過充電や短絡による爆発破壊を防止するための保護回路などが形成された電気回路基板23が、電池収納部22と樹脂ケース21の端部との間の使い空間に収納されている。

この回路基板23には、回路に異常が発生して過電流が流れた場合などに、発熱しやすいFETなどの電子部品の近傍に温度ヒューズを組込んで、異常に温度が上昇しすぎた場合に、回路を遮断して事故を未然に防く手段が講じられている。このような温度ヒューズを備えた回路基板の従来の実装構造では、たとえば図3Aおよび図3Bにそれぞれ示されるように、発熱しやすい部品であるFET32からの熱が伝導しやすいように、シリコーン樹脂33かFET32にかかるように基板31上に塗布され、そのシリコーン樹脂33上に埋込まれるようにアキシャルタイプの温度ヒューズ34がマウントされ、回路に直列に接続されている。したがって、この温度ヒューズ34の側部では、シリコーン樹脂33が温度ヒューズ34よりも高く盛り上がって、温度ヒューズ34はシリコーン樹脂33により囲まれ、温度ヒューズ34の上面が露出している。

前述のように、従来の回路基板に組込まれる温度ヒューズの実装構造では、基板上に温度低達用のシリコーン樹脂が塗布され、そのシリコーン樹脂上に温度ヒューズがマワントされる構造になっているため、基板からの厚さ(図3BのH)が厚くなる。

その結果、前述のアートパソコンの電池ボックスなどに使用する薄型の回路基板等のように、基板上の厚さ日を4mm以下にすることが要求される用途では、温度ヒューブの直径Dだけで2mm程度あるため、その寸法内に回路基板を入れることは非常に難して作業性が悪いという問題がある。

一方、基板31の厚さを薄くすれば全体の厚さを薄くすることができる。しかし、現状では基板は0.8mm程度の厚さてあり、これ以上薄くすると基板の反りが生して製造時のマウント作業が手間取るとともに、基板のコストアップになるとしる問題もある。

本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、基板を薄くすることなく、実装された部品の表面までの厚さを薄くし、ノートハ / コンなどの非常に狭い空間に収納する回路基板へ温度ヒューズを実装できて、かつ 温度上昇しやすい部品の温度を敏感に認識して異常時に回路を確実に切断することができる回路基板への温度ヒューズの実装構造を提供することである。

20 発明市開示

5

10

15

25

本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造は、回路基板と、貫通孔と、電子部品と、温度ヒューズとを備えている。回路基板には、一方の面側に所定の回路が形成されている。貫通孔は回路基板に設けられている。電子部品は貫通孔を跨いで回路基板の一方の面側に取付けられている。温度ヒューズは、貫通孔内に入い込むように回路基板の他方の面側に設けられ、貫通孔に充填された熱伝導性の絶縁部材を介して電子部品の温度に反応して所定の回路を遮断する。特に、ここでいう電子部品とは、たとえばパワードETのように過電流などの異常が生じた場合などに、顕著に温度が上昇する電子部品を意味する。

この構造によれば、回路基板に設けられた貫通孔を跨ぐように回路基板の一方

の面側に取付けられた特定の電子部品に対して、その貫通孔内に入り込むように 回路基板の他方の面側に温度ヒューズが設けられているため、組立体全体の厚さ を非常に薄くすることができる。そして、その温度ヒューズには貫通孔に充填さ れた熱伝導性の絶縁部材を介して電子部品の温度が伝導するため、敏感に特定の 電子部品の温度上昇をモニタすることができて、温度上昇の際に確実に回路を遮 断することができる。

上述した熱伝導性の絶縁体としては、具体的にはシリコーン樹脂が好ましい。 また、基板に設けられたスルーホールを有し、温度ヒューズはそのスルーホー ルを介して、所定の回路と電気的に接続されていることが好ましい。

10 この場合には、回路基板の他方の面側に取付られる温度ヒューズを、回路基板 の一方の面側に形成された回路と容易に接続することができる。

さらに、温度ヒューズは棒状ヒューズを内蔵していることが好ましい。

この場合には、用途によりまたは電子部品との熱伝導状態により、棒状ヒューズの大きを変えて切断する温度を容易にコントロールすることができる。

15

20

25

õ

図面の簡単な説明

図1Aは、本発明に係る回路基板への温度ヒュースの実装構造を説明するための平面図である。

図1Bは、図1AでIB-IBにおける横断面図である。

図1Cは、図1AのIC-ICにおける縦断面図である。

図1Dは、本発明に係る回路基板への温度ヒュースの実装構造を説明するため の背面図である。

図2は、ノートバソコンの電池ボックスの一例を説明するための斜視図である。 図3Aは、従来の回路基板への温度ヒューズの実装構造を説明するための平面 図である。

図3Bは、図3AのⅢBーⅢBにおける縦断面図である。

発明を実施するための最良の形態

次に、図面を参照しなから本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造

について説明をする。本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造では、図 $1a\sim d$ にそれぞれ示されるように、図示されない配線パターンが形成された基板1の表面に電子部品が組込まれている。なお、他の電子部品は図示されていない。その電子部品のうち発熱しやすい特定の電子部品、たとえばFET2の近傍に、その電子部品の温度が上昇したときに回路を遮断する温度ヒューズ4が設けられている。

5

10

25

本発明では、特定の電子部品(FET)2か設けられる部分の基板1に貫通孔 1 aが設けられ、FET2がその貫通孔1 aを跨いて基板1の表面側に取付けら れている。FET2の裏面側には、たとえばシリコーン樹脂などの熱伝導性樹脂 3を介して温度ビューズ4の一部が貫通孔1 a内に入り込むように取付けられて いる。

温度ヒューズ4の両端のサード5は、基板1の裏面からその基板1に設けられたスルーホール1bを介して、基板1の表面側に形成された配線(図示せず)に接続されている。

15 回路基板1としては、たとえばエポキシ、カニスエポキシ、紙エポキシなどからなり、その表面に配線が印刷されたプリント基板などを用いることができる。
 温度ヒューズなどの電子部品のサードを挿入するスルーホール1bや、貫通孔1aは、全型により打扱くことにより一括して形成される。貫通孔1aは、子め温度上昇しやすい特定の電子部品であるFET2のマウントされる場所のFET2
 20 の下側に位置するように設けられる。

この基板1では、通常0.8mm程度の厚さのものが使用され、反りなどが生じずに機械的強度が十分に維持されている。この回路基板1の表面に印刷された配線の電子部品の接続部にハンダペーストが塗布され、そのハンダペースト上にFET2などの面実装タイプの電子部品が載置され、リフロー炉などでハンダ付けすることにより電子部品がマウントされている。

FETでは、充放電回路をスイッチするためのもので、何かの不具合で過電流が流れると発熱しやすい。したがって、このFETでの近傍に温度ビューズ4を設けてその発熱を検知し、発熱した場合にはその回路を遮断する構造になっている。

熱伝導性の絶縁部材としての熱伝導性樹脂3は、たとえば従来から用いられているのと同様に、シリコーン樹脂などを用いることができる。電子部品と温度ヒューズとの間に熱伝導性樹脂を介在させることによって熱伝導が向上する。また、温度ヒューズ4は、この熱伝導性樹脂3内に埋込まれるように挿入されるため、温度ヒュース4の側部まで熱伝導性樹脂3が盛り上がる。

5

10

15

20

25

温度ヒューズ4は、棒状ヒューズを内蔵した円柱形状のアキシャルタイプで、 用途により、または熱源との熱伝導の状態により棒状ヒューズの太さを変えて切 断する温度をコントロールすることができる。たとえば、前述のノートパソコン の電池ボックスに用いる場合には、たとえば130℃程度に昇温すると回路を遮 断するようなヒューズが用いられる。

本発明に係る温度ヒュースの実装構造によれば、温度上昇をモニタする特定の電子部品(FET)2の下側の基板1に貫通孔1aが設けられており、その貫通孔1a内に熱伝導性樹脂を介して温度ヒューズ4の一部が入り込むように実装されている。そのため、温度ヒュース4は直接特定の電子部品であるFET2の温度上昇を敏感にモニタすることができる。

また、基板に設けられた貫通孔1a内に温度ヒューズ4の一部が入り込むように温度ヒューズ4が設けられる。そのため、実装部品を含めた基板全体の厚さが非常に薄くなり、基板からの出っ張りが1.3mm以下となり、基板を含めた全体の厚さが4mm程度となる。

さらに、熱伝導性樹脂3は貫通孔1a内に充填されるため、その量も非常に少なくて済み、塗布量を削減することができるとともに、塗布作業が非常に容易になる。さらに、基板の厚さを薄くする必要がないため、基板の反りなどの問題もなく、作業性が向上するとともに、基板のコストを上昇させることもない。

なお、熱伝導性の樹脂として、シリコーン樹脂を例に挙げたが、電子部品で発生した熱を伝導する性質を有する絶縁部材であれば、シリコーン樹脂に限られない。

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない と考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範 囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更

が含まれることが意図される。

5

以上説明したように、本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造によれば、ノートパソコンなどの非常に狭い空間に実装する必要のある回路基板に温度ヒューズを実装する場合に、その厚さを大きくすることもなく、しかも確実に特定の電子部品の温度上昇をモニタすることができる。

請求の範囲

- 1. 一方の面側に所定の回路が形成された回路基板と、 該回路基板に設けられた貫通孔と、
- 5 前記貫通孔を跨いで前記回路基板の一方の面側に取付けられた電子部品と、 前記貫通孔内に入り込むように前記回路基板他方の面側に設けられ、前記貫通 孔に充填された熱伝導性の絶縁部材を介して前記電子部品の温度に反応して所定 の前記回路を遮断する温度ヒューズと、
 - を備えた、回路基板への温度ヒュースの実装構造。

15

- 10 2. 請求項1に従属する回路基板への温度ヒューズの実装構造であって、 前記熱伝導性の絶縁部材はシリコーン樹脂である。
 - 3. 請求項1に従属する回路基板への温度ヒューズの実装構造であって、前記回路基板に設けられたスルーホールを有し、前記温度ヒューズは前記スルーホールを介して、所定の前記回路と電気的に接続されている。
 - 4. 請求項1に従属する回路基板への温度ヒューズの実装構造であって、 前記温度ヒューズは棒状ヒューズを内蔵している。



FIG. 1A

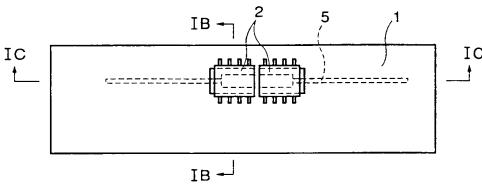


FIG. 1B

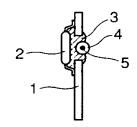


FIG. 1C

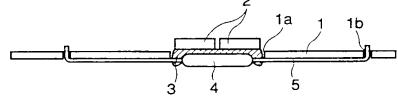
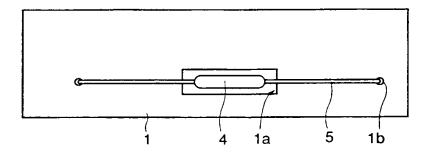


FIG. 1D



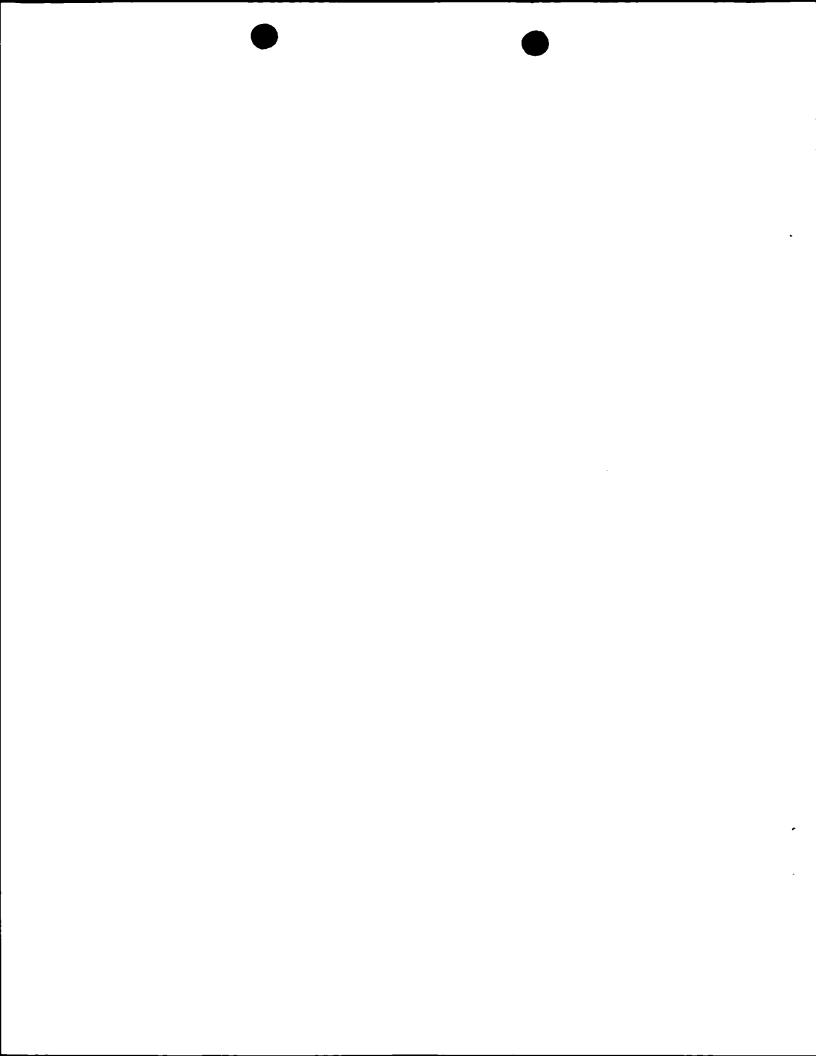
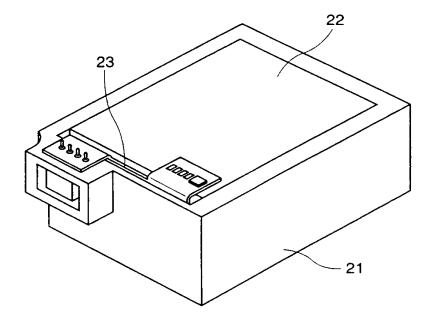


FIG. 2



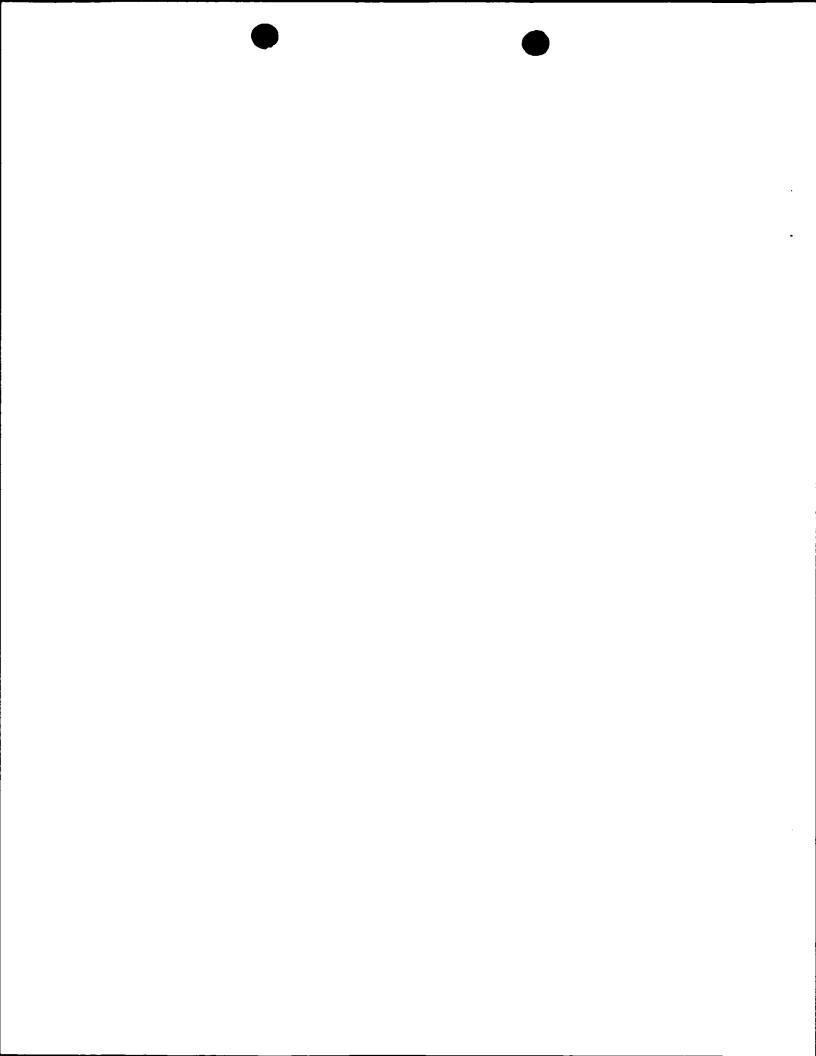


FIG. 3A

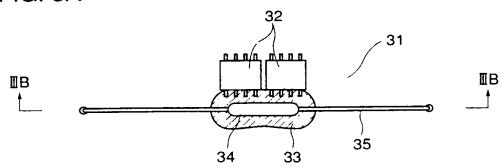
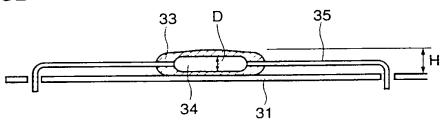


FIG. 3B





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/02360

A. CLASS	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ H05K1/18			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS	SSEARCHED			
Int.	Minimum documentation scarched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ H05K1/18			
Jitsı Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999			
Electronic d	lata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, se	arch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
Y	JP, 2-265141, A (Toshiba Lig Corp.), 29 October, 1990 (29. 10. 90) Figs. 4, 5 (Family: none)		1-4	
Y	Microfilm of the specification to the request of Japanese Util No. 52-162072 (Laid-open No. (Matsushita Electric Industri 19 June, 1979 (19. 06. 79), Fig. 1 (Family: none)	lity Model Application 54-86631)	1-4	
Y	JP, 42-17218, Y1 (Sanyo Elec 4 October, 1967 (04. 10. 67), Fig. 2 (Family: none)	tric Co., Ltd.),	1-4	
Y	JP, 7-336876, A (Yuhshin Co. 22 December, 1995 (22. 12. 95 Par. No. [0015] (Family: non	5),	1-4	
× Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or date and not in conflict with the application but cited to under the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannousidered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents of the same patent family		ntion but cited to understand invention laimed invention cannot be ed to involve an inventive step laimed invention cannot be when the document is documents, such combination art		
Date of the	Date of the actual completion of the international search 3 August, 1999 (03. 08. 99) Date of mailing of the international search report 10 August, 1999 (10. 08. 99)			
Name and Jap	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer			
Facsimile No. Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/02360

tegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	<pre>JP, 2-162700, A (Toshiba Lighting & Technology Corp.), 22 June, 1990 (22. 06. 90) (Family: none)</pre>	1-4
į	22 dane, 1990 (221 doi 90, (ram21) nene,	
1		

国際調査報告

| 国際出願番号 | PCT/JP99/02360

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
	Int. Cl* H	05K 1/18	
B. 調査を行	テった 分野		
調査を行った軌	浸小限資料(国際特許分類(IPC))		
	Int. Cl* H	0 5 K 1 / 1 8	
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	日本国実用新案公報	1 9 2 6 - 1 9 9 6	
	日本国公開実用新案公報 日本国登録実用新案公報		
	日本国実用新案登録公報		
国際調査で使用	flした電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)	
THE STATE			
O BRULE I	7 1 ± 0 11 C to Z = 9c.5h		
C. 関連する 引用文献の	3と認められる文献		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	T D D D C C 1 4 3 3 4 / deste	ラフテック地士へ外に	1 - 4
Y	JP, 2-265141, A (東芝) 29. 10月. 1990 (29. 1)	/1 / 1/	1 - 4
	(ファミリーなし)		
Y	日本国実用新案登録出願52-16:	2072号(日本国実用新案登	1 - 4
1	録出願公開54-86631号)の原	順書に添付した明細書及ひ図面	
	の内容を撮影したマイクロフィルム 19.6月.1979(19.06.	(松下電器旌葉株式会社), 79) 第1図	
	$(2r \le y - 2 \le 1)$. 5/ , 2//4 = 3	
図 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ ハテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献	のカデゴリー	の日の後に公表された文献	
-	重のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。	「丁」国際出願日又は優先日後に公表さ て出願と矛盾するものではなく、	
もの 「E」国際出版	夏日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために引用するもの	
以後に会	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、** り新規性又は進歩性がないと考。	
	主張に反義を提起する文献又は他の文献の発行。 くは他の特別な理由を確立するために引用する。	「Y」特に関連のある文献であって、1	当誌文献と他の1以
文献 伊	里由を付す)	上の文献とカ、当業者にとって1 よって進歩性がないと考えられる	
	よろ開子、使用、展示等に言及する文献 顕日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願。	- よって進歩性がないと考えられる - 「&」同一パテントファミリー文献	એ ₹·\/./
		(古) 数据	
国際調査を完	702日 03.08.99	国際調査報告の発送日 10.0	08.99
	り名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	35 9264
14日	3特許庁(ISA/JP)	危~谷 明久	
	新便番号100-8915 88千代田区高が関下工員4番3号	できる でき	· 内線 3390

国際調査報告

国際出願番号 РСエ/ JP99/02360

	関連すると認められる文献	OB National of
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 42-17218, Y1 (三洋電機株式会社), 4.10月.1967 (04.10.67),第2図 (ファミリーなし)	1 – 4
Y	JP, 7-336876, A (株式会社ユーシン), 22. 12月. 1995 (22. 12. 95), 【0015】欄 (ファミリーなし)	1 – 4
A	JP, 2-162700, A (東芝ライテック株式会社), 22.6月.1990(22.06.90)(ファミリーなし)	1 – 4

明細書

回路基板への温度ヒューズの実装構造

5 技術分野

10

15

20

25

本発明は、回路基板への温度ヒューズの実装構造に関し、たとえばノートパソコンなどの電池ボックスに内蔵される回路基板のように、狭い空間に配置される基板に、アキシャルタイプの温度ヒューズをマウントする回路基板への温度ヒューズの実装構造に関し、さらに詳しくは、温度上昇する部品の温度を敏感に検知するように温度ヒューズが取付けられるとともに、実装品を含めた基板の厚さを薄くすることができる回路基板への温度ヒューズの実装構造に関するものである。

背景技術

ノートパソコンの電池ボックスには、たとえば図2に示されるように、樹脂ケース21内の電池収納部22にリチウムイオン電池などの充電式二次電池が収納される。二次電池の過充電や短絡による爆発破壊を防止するための保護回路などが形成された電気回路基板23が、電池収納部22と樹脂ケース21の端部との間の狭い空間に収納されている。

この回路基板23には、回路に異常が発生して過電流が流れた場合などに、発熱しやすいFETなどの電子部品の近傍に温度ヒューズを組込んで、異常に温度が上昇しすぎた場合に、回路を遮断して事故を未然に防ぐ手段が講じられている。このような温度ヒューズを備えた回路基板の従来の実装構造では、たとえば図3Aおよび図3Bにそれぞれ示されるように、発熱しやすい部品であるFET32からの熱が伝導しやすいように、シリコーン樹脂33がFET32にかかるように基板31上に塗布され、そのシリコーン樹脂33上に埋込まれるようにアキシャルタイプの温度ヒューズ34がマウントされ、回路に直列に接続されている。したがって、この温度ヒューズ34の側部では、シリコーン樹脂33が温度ヒューズ34よりも高く盛り上がって、温度ヒューズ34はシリコーン樹脂33により囲まれ、温度ヒューズ34の上面が露出している。

前述のように、従来の回路基板に組込まれる温度ヒューズの実装構造では、基板上に温度伝達用のシリコーン樹脂が塗布され、そのシリコーン樹脂上に温度ヒューズがマウントされる構造になっているため、基板からの厚さ(図3BのH)が厚くなる。

その結果、前述のノートパソコンの電池ボックスなどに使用する薄型の回路基板等のように、基板上の厚さHを4mm以下にすることが要求される用途では、 温度ヒューズの直径Dだけで2mm程度あるため、その寸法内に回路基板を入れることは非常に難しく作業性が悪いという問題がある。

一方、基板31の厚さを薄くすれば全体の厚さを薄くすることができる。しかし、現状では基板は0.8mm程度の厚さであり、これ以上薄くすると基板の反りが生じて製造時のマウント作業が手間取るとともに、基板のコストアップになるという問題もある。

本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、基板を薄くすることなく、実装された部品の表面までの厚さを薄くし、ノートパソコンなどの非常に狭い空間に収納する回路基板へ温度ヒューズを実装できて、かつ、温度上昇しやすい部品の温度を敏感に認識して異常時に回路を確実に切断することができる回路基板への温度ヒューズの実装構造を提供することである。

20 発明の開示

5

10

15

25

本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造は、回路基板と、貫通孔と、電子部品と、温度ヒューズとを備えている。回路基板には、一方の面側に所定の回路が形成されている。貫通孔は回路基板に設けられている。電子部品は貫通孔を跨いで回路基板の一方の面側に取付けられている。温度ヒューズは、貫通孔内に入り込むように回路基板の他方の面側に設けられ、貫通孔に充填された熱伝導性の絶縁部材を介して電子部品の温度に反応して所定の回路を遮断する。特に、ここでいう電子部品とは、たとえばパワーFETのように過電流などの異常が生じた場合などに、顕著に温度が上昇する電子部品を意味する。

この構造によれば、回路基板に設けられた貫通孔を跨ぐように回路基板の一方

の面側に取付けられた特定の電子部品に対して、その貫通孔内に入り込むように 回路基板の他方の面側に温度ヒューズが設けられているため、組立体全体の厚さ を非常に薄くすることができる。そして、その温度ヒューズには貫通孔に充填さ れた熱伝導性の絶縁部材を介して電子部品の温度が伝導するため、敏感に特定の 電子部品の温度上昇をモニタすることができて、温度上昇の際に確実に回路を遮 断することができる。

上述した熱伝導性の絶縁体としては、具体的にはシリコーン樹脂が好ましい。 また、基板に設けられたスルーホールを有し、温度ヒューズはそのスルーホールを介して、所定の回路と電気的に接続されていることが好ましい。

10 この場合には、回路基板の他方の面側に取付られる温度ヒューズを、回路基板 の一方の面側に形成された回路と容易に接続することができる。

さらに、温度ヒューズは棒状ヒューズを内蔵していることが好ましい。

この場合には、用途によりまたは電子部品との熱伝導状態により、棒状ヒューズの太さを変えて切断する温度を容易にコントロールすることができる。

15

20

25

5

図面の簡単な説明

図1Aは、本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造を説明するための平面図である。

図1Bは、図1AのIB-IBにおける横断面図である。

図1Cは、図1AのIC-ICにおける縦断面図である。

図1Dは、本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造を説明するため の背面図である。

図2は、ノートパソコンの電池ボックスの一例を説明するための斜視図である。 図3Aは、従来の回路基板への温度ヒューズの実装構造を説明するための平面 図である。

図3Bは、図3AのⅢB-ⅢBにおける縦断面図である。

発明を実施するための最良の形態

次に、図面を参照しながら本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造

について説明をする。本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造では、図1a~dにそれぞれ示されるように、図示されない配線パターンが形成された基板1の表面に電子部品が組込まれている。なお、他の電子部品は図示されていない。その電子部品のうち発熱しやすい特定の電子部品、たとえばFET2の近傍に、その電子部品の温度が上昇したときに回路を遮断する温度ヒューズ4が設けられている。

5

10

15

20

25

本発明では、特定の電子部品(FET) 2 が設けられる部分の基板 1 に貫通孔 1 a が設けられ、FET 2 がその貫通孔 1 a を跨いで基板 1 の表面側に取付けられている。FET 2 の裏面側には、たとえばシリコーン樹脂などの熱伝導性樹脂 3 を介して温度ヒューズ 4 の一部が貫通孔 1 a 内に入り込むように取付けられている。

温度ヒューズ4の両端のリード5は、基板1の裏面からその基板1に設けられたスルーホール1bを介して、基板1の表面側に形成された配線(図示せず)に接続されている。

回路基板1としては、たとえばエポキシ、ガラスエポキシ、紙エポキシなどからなり、その表面に配線が印刷されたプリント基板などを用いることができる。 温度ヒューズなどの電子部品のリードを挿入するスルーホール1bや、貫通孔1aは、金型により打抜くことにより一括して形成される。貫通孔1aは、予め温度上昇しやすい特定の電子部品であるFET2のマウントされる場所のFET2の下側に位置するように設けられる。

この基板1では、通常0.8mm程度の厚さのものが使用され、反りなどが生じずに機械的強度が十分に維持されている。この回路基板1の表面に印刷された配線の電子部品の接続部にハンダペーストが塗布され、そのハンダペースト上にFET2などの面実装タイプの電子部品が載置され、リフロー炉などでハンダ付けすることにより電子部品がマウントされている。

FET2は、充放電回路をスイッチするためのもので、何かの不具合で過電流が流れると発熱しやすい。したがって、このFET2の近傍に温度ヒューズ4を設けてその発熱を検知し、発熱した場合にはその回路を遮断する構造になっている。

熱伝導性の絶縁部材としての熱伝導性樹脂3は、たとえば従来から用いられているのと同様に、シリコーン樹脂などを用いることができる。電子部品と温度ヒューズとの間に熱伝導性樹脂を介在させることによって熱伝導が向上する。また、温度ヒューズ4は、この熱伝導性樹脂3内に埋込まれるように挿入されるため、温度ヒューズ4の側部まで熱伝導性樹脂3が盛り上がる。

5

10

15

20

25

温度ヒューズ4は、棒状ヒューズを内蔵した円柱形状のアキシャルタイプで、 用途により、または熱源との熱伝導の状態により棒状ヒューズの太さを変えて切 断する温度をコントロールすることができる。たとえば、前述のノートパソコン の電池ボックスに用いる場合には、たとえば130℃程度に昇温すると回路を遮 断するようなヒューズが用いられる。

本発明に係る温度ヒューズの実装構造によれば、温度上昇をモニタする特定の電子部品(FET)2の下側の基板1に貫通孔1aが設けられており、その貫通孔1a内に熱伝導性樹脂を介して温度ヒューズ4の一部が入り込むように実装されている。そのため、温度ヒューズ4は直接特定の電子部品であるFET2の温度上昇を敏感にモニタすることができる。

また、基板に設けられた貫通孔1 a 内に温度ヒューズ4の一部が入り込むように温度ヒューズ4が設けられる。そのため、実装部品を含めた基板全体の厚さが非常に薄くなり、基板からの出っ張りが1.3 mm以下となり、基板を含めた全体の厚さが4 mm程度となる。

さらに、熱伝導性樹脂3は貫通孔1a内に充填されるため、その量も非常に少なくて済み、塗布量を削減することができるとともに、塗布作業が非常に容易になる。さらに、基板の厚さを薄くする必要がないため、基板の反りなどの問題もなく、作業性が向上するとともに、基板のコストを上昇させることもない。

なお、熱伝導性の樹脂として、シリコーン樹脂を例に挙げたが、電子部品で発生した熱を伝導する性質を有する絶縁部材であれば、シリコーン樹脂に限られない。

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない と考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範 囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更

が含まれることが意図される。

5

以上説明したように、本発明に係る回路基板への温度ヒューズの実装構造によれば、ノートパソコンなどの非常に狭い空間に実装する必要のある回路基板に温度ヒューズを実装する場合に、その厚さを大きくすることもなく、しかも確実に特定の電子部品の温度上昇をモニタすることができる。

請求の範囲

1. 一方の面側に所定の回路が形成された回路基板と、

該回路基板に設けられた貫通孔と、

5 前記貫通孔を跨いで前記回路基板の一方の面側に取付けられた電子部品と、 前記貫通孔内に入り込むように前記回路基板他方の面側に設けられ、前記貫通 孔に充填された熱伝導性の絶縁部材を介して前記電子部品の温度に反応して所定

の前記回路を遮断する温度ヒューズと、

15

を備えた、回路基板への温度ヒューズの実装構造。

- 10 2. 請求項1に従属する回路基板への温度ヒューズの実装構造であって、 前記熱伝導性の絶縁部材はシリコーン樹脂である。
 - 3. 請求項1に従属する回路基板への温度ヒューズの実装構造であって、前記回路基板に設けられたスルーホールを有し、

前記温度ヒューズは前記スルーホールを介して、所定の前記回路と電気的に接続されている。

4. 請求項1に従属する回路基板への温度ヒューズの実装構造であって、 前記温度ヒューズは棒状ヒューズを内蔵している。

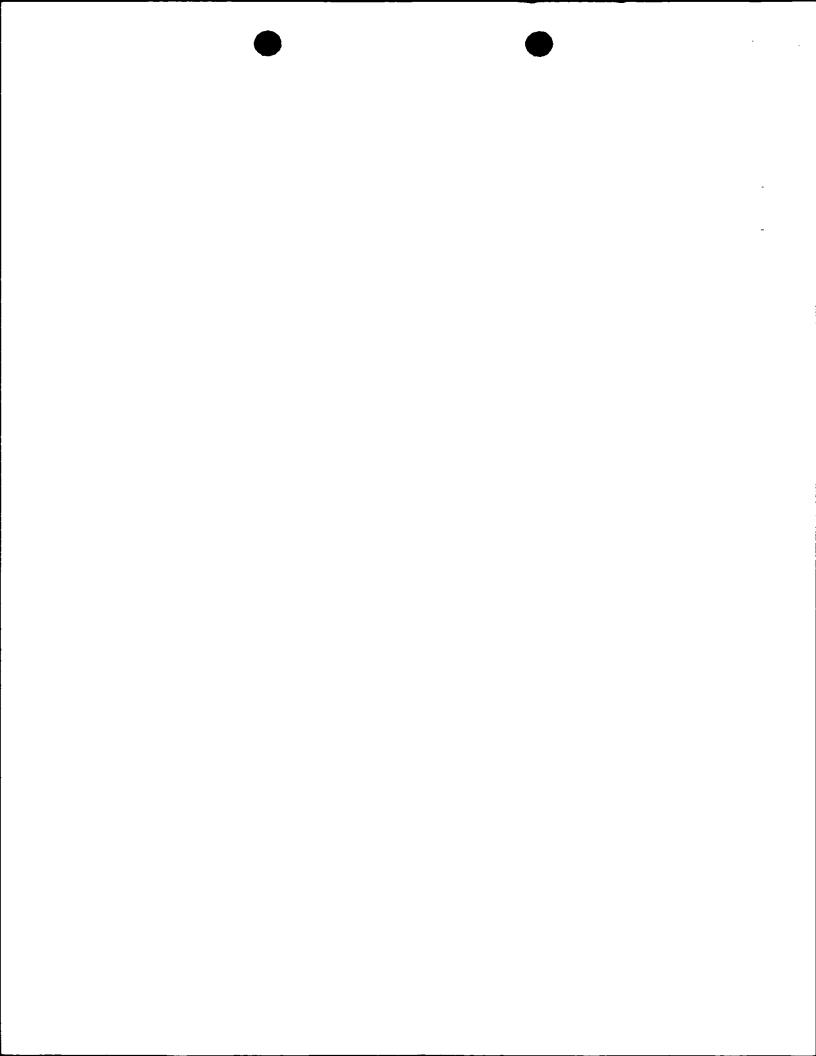


FIG. 1A

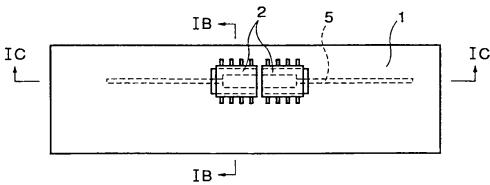


FIG. 1B

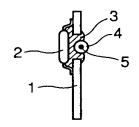


FIG. 1C

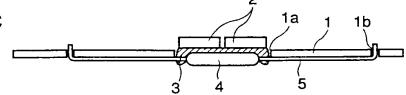
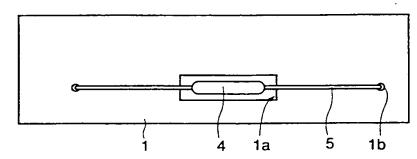


FIG. 1D



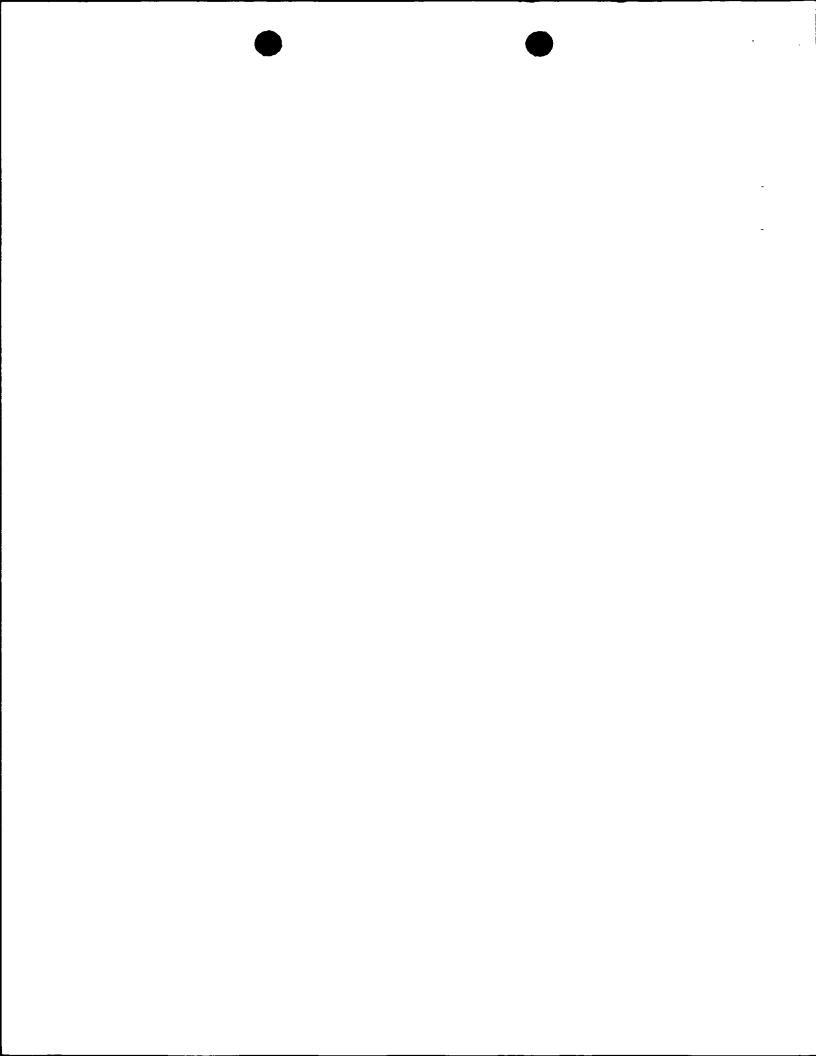
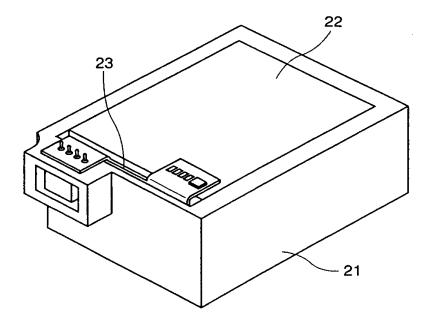


FIG. 2



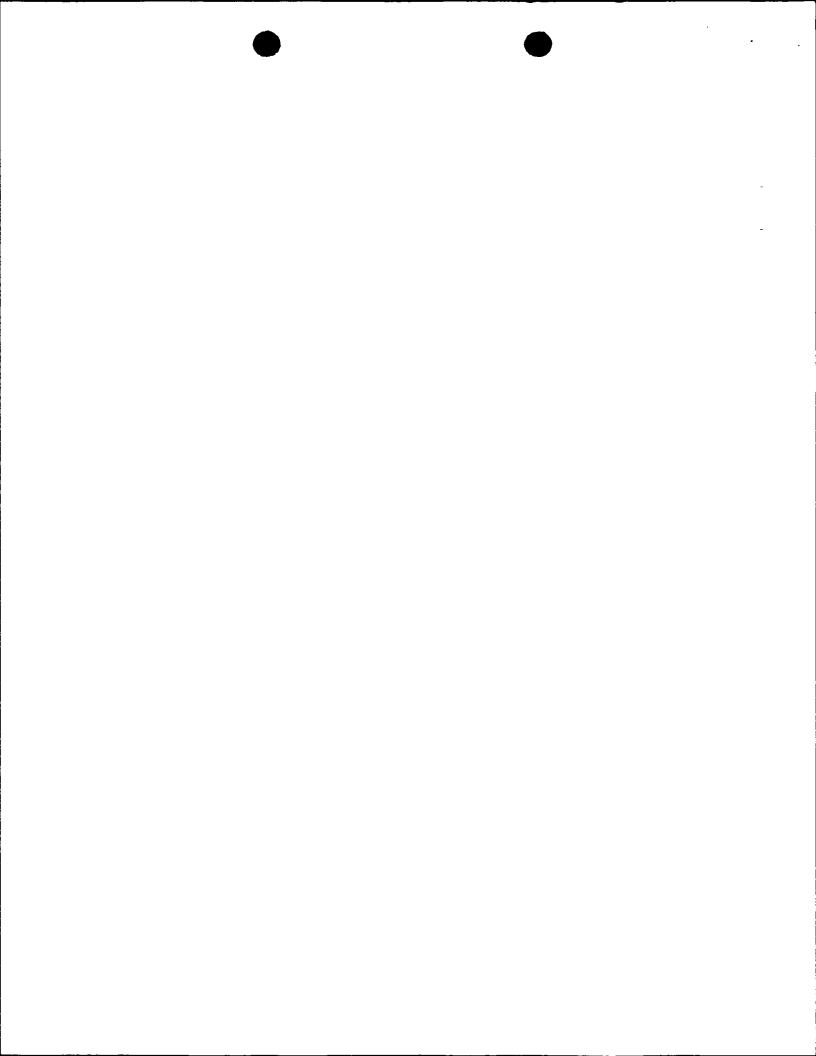


FIG. 3A

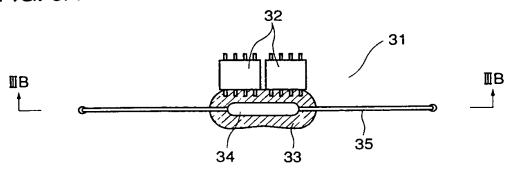
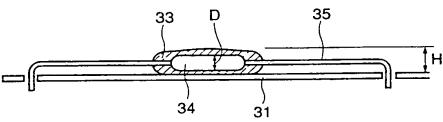
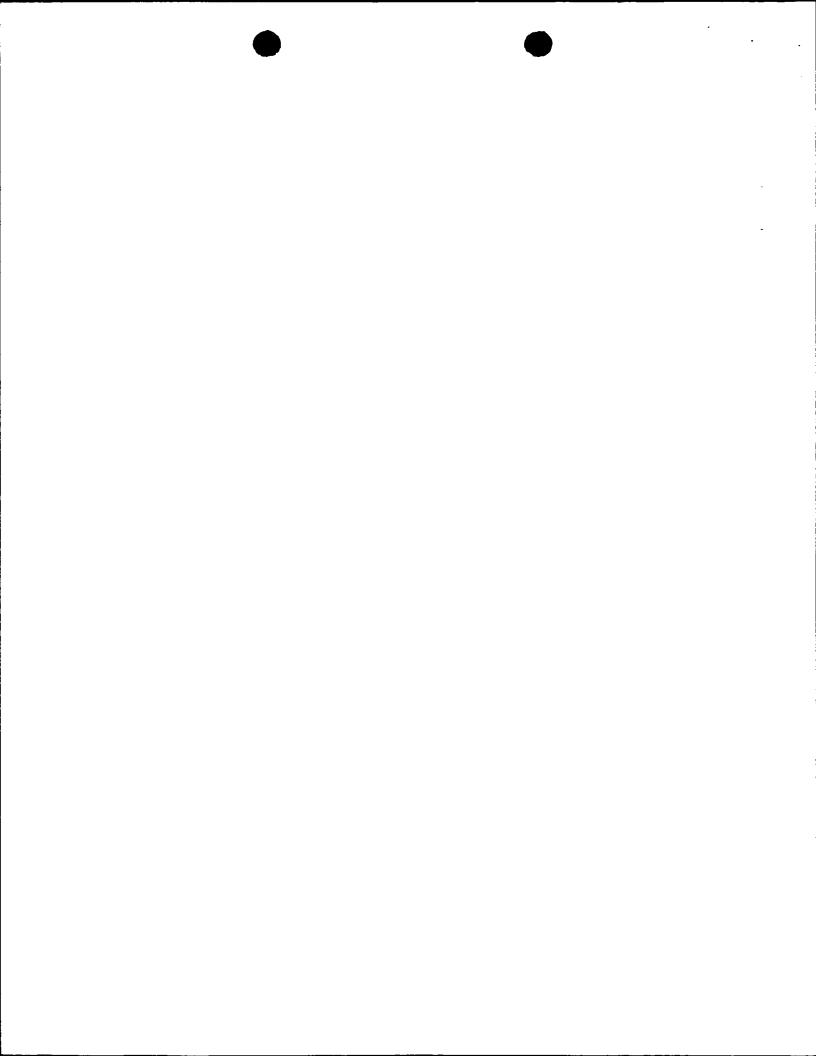


FIG. 3B





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/02360

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.C1 ⁶ H05K1/18				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS	B. FIELDS SEARCHED			
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ H05K1/18			
Jitsu Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999			
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, se	arch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y	<pre>JP, 2-265141, A (Toshiba Lig Corp.), 29 October, 1990 (29. 10. 90) Figs. 4, 5 (Family: none)</pre>		1-4	
Y	Microfilm of the specification to the request of Japanese Uti No. 52-162072 (Laid-open No. (Matsushita Electric Industrial June, 1979 (19. 06. 79), Fig. 1 (Family: none)	lity Model Application 54-86631)	1-4	
Y	JP, 42-17218, Y1 (Sanyo Electory 1967 (04. 10. 67) Fig. 2 (Family: none)	etric Co., Ltd.),	1-4	
Y	JP, 7-336876, A (Yuhshin Co. 22 December, 1995 (22. 12. 9) Par. No. [0015] (Family: nor	5),	1-4	
Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family		
Date of the	eactual completion of the international search ugust, 1999 (03. 08. 99)	Date of mailing of the international second 10 August, 1999 (1	arch report .0.08.99)	
Name and Jap	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile	No.	Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/02360

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
A	JP, 2-162700, A (Toshiba Lighting & Technology Corp.), 22 June, 1990 (22. 06. 90) (Family: none)	1-4	

国際出願番号 PCT/JP99/02360

	•
0 5 K 1 1 1 8	
05K 1/18	
調査に使用した用語)	
	関連する
ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
ライテック株式会社), 0.90),第4図,第5図	1 – 4
(松下電器産業株式会社),	1 - 4
□ パテントファミリーに関する別	 紙を参照。
の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表 て出願と矛盾するものではなく、 論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	、発明の原理又は理 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査報告の発送日 10.	08.99
特許庁審査官(権限のある職員) 危ヶ谷 明久 電話番号 03-3581-1101	内線 3390
	1971-1999 1994-1999 1996-1999 調査に使用した用語) 認査に使用した用語) 認査に使用した用語) 認査に使用した用語) おさせ、その関連する箇所の表示 (本文字のの関連を表現ののの表別である。 (本の関連を表現ののののののでは、のの関連を表現のののののでは、のの関連を表現のののののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、の

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/02360

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 42-17218, Y1(三洋電機株式会社), 4. 10月. 1967(04. 10. 67), 第2図 (ファミリーなし)	1 – 4
Y	JP, 7-336876, A (株式会社ユーシン), 22. 12月. 1995 (22. 12. 95), 【0015】欄 (ファミリーなし)	1 – 4
A	JP, 2-162700, A (東芝ライテック株式会社), 22.6月.1990(22.06.90) (ファミリーなし)	1 – 4
	·	
	,	
	-	